

Hostile Atmosphere : Radiation hardening of microelectronics emerging as must-have protection

Titre(s) : Hostile Atmosphere : Radiation hardening of microelectronics emerging as must-have protection

Ensemble : AVIATION WEEK and SPACE TECHNOLOGY 20 vol 116 00052175 28/05/2007

Auteur(s) : FULGHUM David A.

Adresse bibliographique : 2007

Description matérielle : 70-71 p.

Sujet(s) : SATELLITE
RADIATION
ELECTRONIQUE
ÉQUIPEMENT